



CCVS + Component Generator R&S®SAF/ CCVS Generator R&S®SFF

Mehrnormen-Generatoren für alle TV-Anwendungen

- ◆ Mehrere hundert Testsignale für jede Anwendung
- ◆ Einfache Definition zusätzlicher Signale an der Frontplatte, Speicherung im Gerät oder auf Memory Card
- ◆ Amplituden, H-/V- und Farbträgerfrequenz sowie weitere Signalparameter einstellbar
- ◆ Genlock-Betrieb: Phasenbeziehungen zwischen Eingangs- und Generator-signal einstellbar
- ◆ Einstellung von intern generierten Prüf-, Daten- und Teletextzeilen sowie Signalen aus bis zu zwei externen Quellen
- ◆ Systemfähigkeit durch IEC 625/ IEEE 488-Bus

Eigenschaften

Die TV-Generatoren R&S®SAF und R&S®SFF sind zwei Mehrnormengeräte für alle Anwendungen im TV-Bereich. Sie sind umschaltbar zwischen den weltweit vorherrschenden Standards BG/PAL und M/NTSC und erzeugen auch Signale in den Standards M/PAL und N/PAL.

Der CCVS + Component Generator R&S®SAF liefert die jeweiligen Testsignale im FBAS-, YC_BC_R-, RGB- und im S-VHS-Format, wobei bei Testbildern zum Geometrieabgleich die Bildseitenverhältnisse 4:3 und 16:9 anwählbar sind. Ist nur das FBAS-Format erforderlich, so steht als preiswerte Alternative der C CVS-Generator R&S®SFF zur Verfügung. Optional ist in beide Generatoren zusätzlich das digitale SignalfORMAT nach CCIR 601 parallel und seriell einsetzbar.

Bei beiden Geräten sind über verschiedene Menüs komplexe Signalveränderungen möglich:

AMPLITUDE

- ◆ FBAS, FBA, Chroma, Sync, Burst, Setup und YC_BC_R lassen sich kontinuierlich verändern
- ◆ Die RGB-Kanäle sind einzeln abschaltbar; zu jeder dieser Komponenten kann ein Sync-Impuls addiert werden



Die einzelnen Einstellmenüs lassen sich über Tastendruck anwählen

PHASE/TIME

- ◆ Einstellung der SC/H-Phase
- ◆ Im synchronisierten Betrieb lässt sich sowohl die zeitliche Lage des Generatorsignals zum Programm signal wie auch die Phase des Generatorfarbträgers relativ zum Programmfarbträger einstellen
- ◆ Änderung der Horizontalfrequenz um ±5%
- ◆ Beliebige Einstellung der Farbträgerfrequenz von 100 Hz bis 6 MHz
- ◆ Einstellung von Burstdauer, Burstlage und Burststeigzeit sowie Syncdauer und Syncsteigzeit

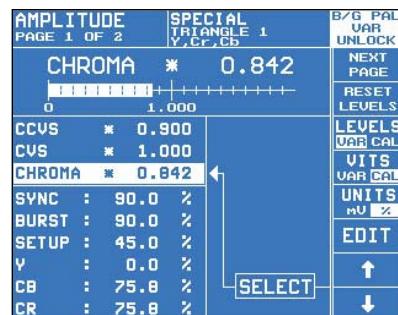
SIGNAL EDIT

- ◆ Definition von Signalen über die Frontplatte und Speichern auf internes, batteriegepuffertes RAM oder extern auf Memory Card

Eine Signalzeile wird dabei mit Hilfe einer einfachen Beschreibungssprache durch Auflistung von Signalelementen beschrieben. Sämtliche Parameter der Signalelemente können einzeln mittels Drehrad oder Tastatur verändert werden. Das Ausgangssignal des Generators folgt direkt der Parameterverstellung. Beispielsweise lässt sich so die Amplitude des Weißimpulses variieren, um Amplitudenregelungen, Weißbegrenzungen oder auch Videoanalysatoren bis an die Messbereichsgrenzen zu testen. Auch Frequenzen einzelner Sinus-Burst-Elemente, Phasenlagen, Zeitpunkte und Steigzeiten können auf diese Weise leicht und schnell verändert werden.

Die Definition eines Vollbildes (pattern) erfolgt in ähnlicher Weise durch Auflistung von Zeilenkommandos. Dazu eignen sich sowohl selbstdefinierte wie auch werkseitig gespeicherte Zeilen.

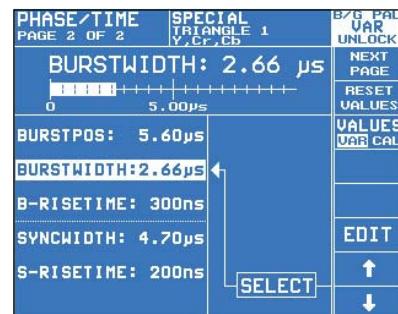
Ein weiterer Schritt sind Sequenzen von zuvor definierten Vollbildern. Damit ist auch die Definition von Testsignalen mit bewegten Elementen möglich.



Das großflächige EL-Display ermöglicht über Softkeys auf einfache Weise komplexe Signalveränderungen, z. B. in der Amplitude, ...



... zeitrelevante Einstellungen an Phase und Referenztakt ...



... sowie Burst und Synchronimpuls

SETUP

- ◆ Standardumschaltung BG/PAL, M/NTSC, M/PAL, N/PAL
- ◆ Freie Programmierung von Prüfzeilencodierung und -überwachung
- ◆ Teletext und Datenzeileneinblendung
- ◆ Datenzeilen-Coder
- ◆ Brummüberlagerung (Frequenz, Amplitude und Kurvenform einstellbar)
- ◆ Überlagerung eines externen Signals
- ◆ Eingabe von kundenspezifischen Texten als Quellenkennung oder Laufschrift
- ◆ Programmüberwachung + Ersatzbild
- ◆ Allgemeine Geräteeinstellungen

STO/RCL

- ◆ Speichern von Geräteeinstellungen und Signalen in das interne, batteriegepufferte RAM oder extern auf Memory Card
- ◆ Abruf von Geräteeinstellungen oder Signalen vom internen RAM oder der Memory Card
- ◆ Kopieren zwischen RAM und Memory Card

STATUS

- ◆ Anzeige der momentanen Geräteeinstellung
- ◆ Vier Tasten mit definierbaren Funktionen zum schnellen Aufruf häufig benutzter Funktionen

Einsatz in digitalen TV-Studios

Die Option digitale Videoschnittstelle nach CCIR 601 erweitert die Funktionalität von R&S® SAF und R&S® SFF für den Einsatz in digitalen TV-Studios. Dem Anwender stehen gleichzeitig ein paralleles und zwei serielle digitale Videosignale neben den analogen zur Verfügung. Die Generatoren erzeugen außerdem alle Testsignale nach CCIR Rec. 801, eine Auswahl gebräuchlicher pathologischer Testsignale sowie Shallow-Ramps mit 10 bit Auflösung. Am parallelen digitalen Ausgang lässt sich der Referenztakt relativ zu den Videodaten zeitlich verschieben. Sämtliche

Amplitudenverstellungen (außer Sync und Burst) beeinflussen ebenfalls den Dateninhalt der digitalen Videosignale.

Aufbau und Arbeitsweise

Der Generatorteil der TV-Generatoren R&S® SAF und R&S® SFF ist digital aufgebaut. Alle Testsignale werden von einem Transputer – einem schnellen RISC-Prozessor – in den drei Komponenten Y, C_B und C_R berechnet und beim C CVS + Component Generator R&S® SAF drei D/A-Wandlern zugeführt. Eine analoge Matrix formt danach die drei Komponenten ins RGB-Format um. Die RGB-Signale sind daher immer simultan mit den YC_BC_R-Komponenten vorhanden. Das digitale FBAS-Signal in R&S® SAF und R&S® SFF errechnet sich aus den digitalen YC_BC_R-Komponenten in Echtzeit mit Hilfe von zwei hochintegrierten Gate-arrays.

Das erste Array gewährleistet die exakte digitale Verkopplung von Zeilen- und Farbträgerfrequenz, das zweite wirkt als digitaler Farbträgermodulator. Damit ist immer die präzise Einhaltung der SC/H-Phasenbedingung bei BG/PAL, M/NTSC, M/PAL und N/PAL sichergestellt.

Beim S-VHS-Format wird im FBAS-Signal die Y-Komponente digital abgeschaltet. Es entsteht daraus das Chroma-Signal

und zusammen mit der Y-Komponente der YC_BC_R-Darstellung das S-VHS-Format.

Die gemäß CCIR und FCC/NTSC definierten und alle sonstigen Testsignale, auch die vom Anwender selbst programmierten, sind in die Austastlücken des internen Generatorsignals oder eines angelegten Programms eintastbar.

Die Synchronisation der Generatorsignale auf das Programmsignal berücksichtigt die richtige Zuordnung der 8(4)-Halbbildsequenz in BG/PAL (M/NTSC). Falls das Programmsignal nicht normgerecht ist, so ist immer sichergestellt, dass das Generatorsignal der Norm entspricht.

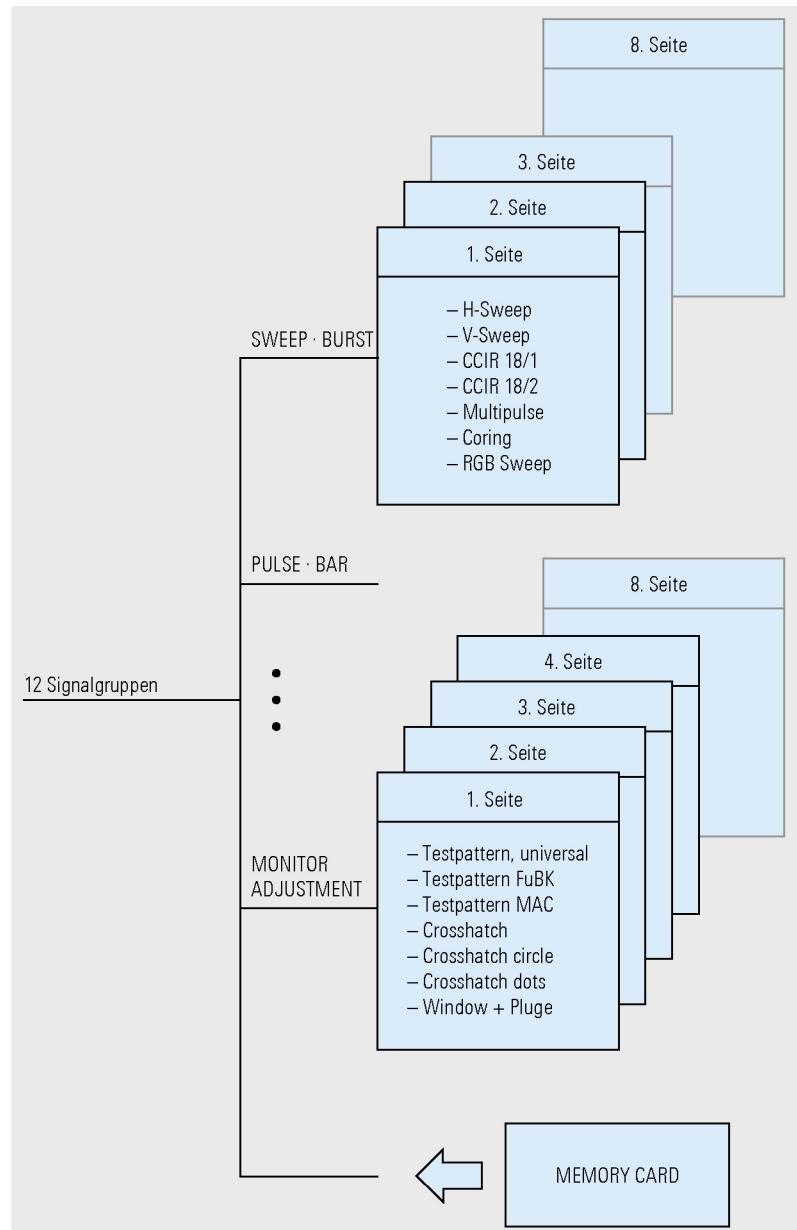
Durch Tastendruck sind über die Frontplatte 12 Signalgruppen erreichbar:

- ◆ **ITS:** Alle im CCIR, FCC oder national genormten Prüfsignale
- ◆ **APL:** Average Picture Level: 3/4 Zeilen schwarzweiß, eine wählbare Signalzeile; Bounce
- ◆ **SPECIAL:** Splitlevel, Coring, sinx/x, Bowtie und viele andere Spezialsignale, optional PALplus-Testbild
- ◆ **SWEEP BURST:** H- und V-Sweep, Multiburst, V-Sweep mit verstellbarem Marker, Sinussignal mit einstellbarer Frequenz (Phase zeilenverkoppelt)
- ◆ **PULSE BAR:** Rechteck- und cos²-Impulse
- ◆ **LINEARITY:** Sägezahn- und Treppensignale
- ◆ **MONITOR ADJUSTMENT:** Testbilder 4:3 und 16:9, Farbbalken, Pluge, Gittermuster
- ◆ **ZONE PLATE:** Lineare, zirkuläre und hyperbolische Zonenplatten, variable Zonenplatten mit frei wählbaren Koeffizienten ($k_x, k_{x^2}, k_{xy}, k_{y^2}, k_{z^2}$) Koeffizienten k_ϕ, k_ψ, k_z für jede Zonenplatte beliebig einstellbar



Über die Frontplatte lassen sich 12 verschiedene Signalgruppen aufrufen

- ◆ **CCIR 601 (Option):** Signale gemäß CCIR Rec. 801, pathologische Signale, digitale Shallow Ramps
- ◆ **CARD SIGNALS:** Alle auf einer eingeckten Memory Card gespeicherten Signale
- ◆ **USER SIGNALS:** Alle Signale im internen RAM
- ◆ **USER SET:** Die jeweils letzten sieben angewählten Signale; diese Gruppe lässt sich jederzeit „einfrieren“



Rückansicht des
R&S®SAF



Technische Daten

Ein-/Ausgänge	BNC-Buchsen, 75 Ω
Rückflussdämpfung	≥ 34 dB (bis 6 MHz)
Sync-Ausgang	2 V an 75 Ω
SC (Farbräger)	2 V (U_{ss}) an 75 Ω
Bounce Trigger (Eingang)	TTL-Pegel, $R_i \approx 10$ k Ω , zur externen Triggerung der Bounce-Funktion
Bypass	0 V/5 V zur Steuerung der Überbrückung in einer Anschluss schiene, $R_a \approx 20$ Ω
EXT-Eingänge	2 Eingänge zur Einblendung externer Signale in das Prüfzeilengebiet oder Überlagerung eines externen Signals über die Generatorsignale
Anschluss	BNC, 75 Ω
Verstärkung	0 dB $\pm 0,1$ dB
Differentielle Amplitude	$\leq 0,3$ %
Differentielle Phase	$\leq 0,3$ °
Klemmungsarten	<ul style="list-style-type: none"> – getastete Klemmung auf die hintere Schwarzsulter – Klemmung auf negative Signalspitze (nur EXT2) – AC-gekoppeltes Signal (nur EXT2)
Überlagerung (nur EXT2)	<ul style="list-style-type: none"> – über alles – in den aktiven Bildbereich
Amplitudeneinstellung	über Frontplatte oder IEC-Bus, veränderbar im Bereich 0 % bis 140 % ¹⁾ sind die Signalanteile CCVS, CVS, Chroma, Sync, Burst, Setup, Komponenten Y, C _B , C _R
Phase/Time-Einstellung	
$H_{EXT} - H_{INT}$	± 9 μ s
$SC_{EXT} - SC_{INT}$	0 ° bis 360 °
SC/H-Phase	-180 ° bis +180 °
Horizontalfrequenz	± 5 % (ab +1.5 % Burst abgeschaltet)
Farbrägerfrequenz	100 Hz bis 6 MHz
Burstlage, Burstdauer, Burststeigzeit, Syncdauer, Syncsteigzeit	Einstellbereich eines Parameters ist jeweils von den anderen Parameter-einstellungen abhängig
Programmweg (Genlock)	
Ein-/Ausgang	BNC, 75 Ω
Amplitudenfrequenzgang	$\pm 0,1$ dB (bis 6 MHz)
Gruppenlaufzeitfehler	≤ 5 ns (bis 5,5 MHz)
Differentielle Amplitude	$\leq 0,2$ %
Differentielle Phase	$\leq 0,2$ °
Störspannungsabstand (effektiv, bewertet, 0,2 MHz bis 5 MHz)	≥ 78 dB
Prüfzeileneinstellung	
Pegel	wie Generatorsignal – CAL (Normalbetrieb) – Einstellung des CVS-Anteils bis $U_{ss} = 1,2$ V, zum Test von automatischen Verstärkungsreglern, Video-analysatoren o.ä.
Eintastbereich	BG/PAL, N/PAL
im 1. Halbbild (Zeilen)	6 bis 22
im 2. Halbbild (Zeilen)	319 bis 335
	M/NTSC
	10 bis 22
	10 bis 21
	273 bis 284
	M/PAL

Teletext-Signale	5 Seiten und Tele-text-Messzeile	Eyetest pattern und Teletext-Messzeile
Amplitude U_{ss}	462 mV ± 5 mV	500 mV ± 5 mV
Augenhöhe	≥ 96 %	≥ 96 %
Takt	6,9375 MHz	5,72727 MHz
Datenzeilen	4 Sequenzen über Frontplatte und IEC/IEEE-Bus programmierbar	
Amplitude U_{ss}	500 mV ± 5 mV	
Codierung	Biphase-Codierung	
Takt	5 MHz	
Fernsteuerschnittstelle	nach IEC 625-2 (IEEE 488), zur Steue-rung aller Generatorfunktionen	

FBAS-Signal

Pegeltoleranzen		
Standard	BG/PAL, N/PAL	M/NTSC, M/PAL
Luminanz-Nennpegel (kalibriert)	700 mV ± 4 mV	714 mV ± 4 mV
Chrominanz-Nennpegel (kalibriert)	700 mV ± 7 mV	714 mV ± 7 mV
Abweichung		
bei Nennwert 500 mV bis 700 mV	± 1 %	± 1 %
bei Nennwert <500 mV	± 5 mV	± 5 mV
Rechteckimpulse, Treppen- und Sägezahnsignale	Nennwert ± 4 mV	Nennwert ± 4 mV
2T-Impuls	Nennwert ± 5 mV	Nennwert ± 5 mV
10T- und 20T-Impulse	Nennwert ± 7 mV	Nennwert ± 7 mV
12,5T-Impulse	—	Nennwert ± 7 mV
Amplitudenfrequenzgang		
Multipuls, Multiburst,Sweepsignale bis 5,5 MHz	$\pm 0,1$ dB	
5,5 MHz bis 6 MHz	$\pm 0,15$ dB	
Gruppenlaufzeit		
10T- und 20T-Impuls (moduliert mit Frequenzen ≤ 5 MHz)	≤ 5 ns	
Steigzeiten (10 % bis 90 %) und Halbwertsbreiten (auch für YC _B C _R -Signale)		
Sync-Steigzeit	200 ns ± 5 ns (PAL, 625 Zeilen) 140 ns ± 5 ns (NTSC, 525 Zeilen)	
Luminanz		
Bereich	125 ns bis 2000 ns	
Toleranzen	125 ns bis 249 ns ± 5 ns 250 ns bis 999 ns ± 10 ns 1000 ns bis 2000 ns ± 30 ns	
Chrominanz		
Bereich	150 ns bis 2000 ns	
Toleranzen	150 ns bis 299 ns ± 5 ns 300 ns bis 999 ns ± 10 ns 1000 ns bis 2000 ns ± 30 ns	

¹⁾ Dabei darf das FBAS-Signal 1,6 V (U_{ss}) nicht überschreiten.

Statische Nichtlinearität		
5stufige Treppe	$\leq 0,8\%$	
Chromianz-Phasenlagen		
Phase zwischen R-Y und B-Y-Achse	$90^\circ \pm 1^\circ$	
Maximale Abweichung der Chromianzphasen vom Sollwert	$\pm 2^\circ$	
Störspannungsabstand		
effektiv, bewertet, 0,2 MHz bis 5 MHz		
Messung im Schwarzbild	≥ 78 dB	
Messung am Sägezahnignal	≥ 70 dB	
Synchronrahmen	PAL	NTSC
	Synchronrahmen und Burstphase gemäß CCIR Rec. 624-3	normgerechte Verkopplung mit stabiler SC/H-Phase (gemäß RS-170 A)
SC/H-Phase (kalibriert)	$0^\circ \pm 5^\circ$	$0^\circ \pm 5^\circ$
V-Anteil	für spezielle Messungen abschaltbar	
Die Toleranzen im S-VHS-Format entsprechen denen des CCVS-Signals.		

Komponentensignale

YC_BC_R (für 525/625 Zeilen, nicht R&S®SFF)	Y-Signal	C_B-, C_R-Signal
Rechtecke, Treppen	Sollwert ± 4 mV	Sollwert ± 7 mV
Sägezahnsignale	Sollwert ± 7 mV	Sollwert ± 7 mV
Impulse 2T bis 20T	Sollwert ± 7 mV	—
Impulse 3T bis 20T	—	Sollwert ± 7 mV
Wobbel-, Multiburst-Amplituden		
0 Hz bis 5,5 MHz	Sollwert ± 7 mV	Sollwert ± 7 mV
5,5 MHz bis 6 MHz	Sollwert ± 10 mV	Sollwert ± 10 mV
RGB		
Jede Komponente getrennt abschaltbar; die Steigzeiten sind durch die der YC _B C _R Signale bestimmt		
Amplitudenfehler	wie YC _B C _R -Signalanteile	
Matrizierungsfehler	$\pm 1\%$	
Matrizierfrequenzzugang	$\pm 0,2$ dB (bis 6 MHz)	
Synchronimpuls (zu jeder Komponente addierbar/abschaltbar)	300 mV ± 7 mV	
Option CCIR 601		
Standards	625 Zeilen/50 Hz, 525 Zeilen/60 Hz	
Normen	CCIR Rec. 601/656 (4:2:2) SMPTE 125M/259M	
Signale	<ul style="list-style-type: none"> – gemäß CCIR Rec. 801 mit 10 bit Auflösung – pathologische Signale zum Test der seriellen Schnittstelle mit 10 bit Auflösung – digitale Shallow Ramps mit 10 bit Auflösung – alle anderen R&S®SAF/R&S®SFF Signale mit 9 bit Auflösung; das zehnte Bit kann für jede Komponente Y, C_B und C_R separat auf 0, 1 oder auf Wechselbetrieb 0/1 geschaltet werden 	

Ausgänge	
1 paralleler Ausgang	27 Msample/s
Amplitude	ECL-Pegel
Steig-/Fallzeit (20%/80 %)	<5 ns
Takt-Pulsbreite	18,5 ns ± 3 ns
Verzögerung Takt/Daten	18,5 ns ± 3 ns
Einstellbereich Takt/Daten	± 10 ns
Stecker	25-polig Sub-D (ISO 2110)
2 serielle Ausgänge	270 Mbit/s (D1-Format)
Amplitude	800 mV (U_{ss}) $\pm 10\%$ an 75Ω
Steig-/Fallzeit (20%/80 %)	0,75 ns to 1,5 ns
Ausgangsimpedanz	75Ω
Rückflussdämpfung	≥ 15 dB im Bereich von 10 MHz bis 270 MHz
Stecker	BNC

Allgemeine Daten

Nenntemperaturbereich	+5 °C bis +45 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C
Mechanische Belastbarkeit	
Sinusvibration	5 Hz bis 150 Hz, max. 2 g bei 55 Hz, 0,5 g von 55 Hz bis 150 Hz, erfüllt EN 60068-2-6, IEC 1010-1, MIL-T-28800D class 5
Randomvibration	10 Hz bis 300 Hz, 1,2 g (effektiv)
Schock	40-g-Schockspektrum, erfüllt MIL-STD-810C und MIL-T-28800D class 3 und 5
Klimabelastung	+25 °C/+40 °C zyklisch bei 95 % rel. Feuchte, erfüllt EN 60068-2-30
EMV	erfüllt die EMV-Richtlinie der EU (89/336/EWG) sowie das deutsche EMV-Gesetz
Elektrische Sicherheit	erfüllt EN 61010-1
Stromversorgung	100 V/120 V/230 V/240 V +10%/-15%, 47 Hz bis 63 Hz, 100 VA (R&S®SAF), 80 VA (R&S®SFF)
Abmessungen (B × H × T)	435 mm × 147 mm × 460 mm
Gewicht	
R&S®SAF	16,5 kg
R&S®SFF	15,5 kg

Bestellangaben

Bezeichnung	Typ	Bestellnummer
CCVS + Component Generator	R&S®SAF	2007.1005.02
CCVS Generator	R&S®SFF	2007.1057.02
Optionen		
Digitale Videoschnittstelle	R&S®SAF-Z1 R&S®SFF-Z1	2007.1063.02 2007.1063.03
PALplus-Testbild	R&S®SAF-B20	2007.1011.02
Mitgeliefertes Zubehör		
Netzkabel, Sicherungen		
Empfohlene Ergänzungen		
Speicherkarte 32 Kbyte	R&S®ZZM-32	2005.4394.02
Speicherkarte 512 Kbyte	R&S®ZZM-512	2005.4388.02
Service-Kit (enthält Adapterplatten, Adapterkabel und Servicehandbuch)	R&S®SAF-Z R&S®SFF-Z	2007.1111.00 2007.1105.00
Griffe und Schrauben		0396.5153.00

Version
03.00December
2004

CCVS + Component Generator R&S®SAF/ CCVS Generator R&S®SFF

Multistandard generators for all TV applications

- ◆ Several hundred test signals to suit every application
- ◆ Easy definition of additional signals via front panel, storage in built-in RAM or memory card
- ◆ Setting of amplitude, H/V and color subcarrier frequency as well as of other signal parameters
- ◆ Genlock operation: selection of phase between input signal and generator signal
- ◆ Insertion of internally generated test, data and teletext lines as well as of signals from a maximum of two external sources
- ◆ System compatibility owing to IEC 625/IEEE 488 bus

Characteristics

The R&S®SAF and R&S®SFF TV generators are two multistandard instruments suitable for all applications in the field of television. They provide signals according to the BG/PAL and M/NTSC standards that are used worldwide and also generate signals to M/PAL and N/PAL standards.

The C CVS + Component Generator R&S®SAF supplies test signals in C CVS, YC_BC_R, RGB and S-VHS formats. The user can select an aspect ratio of 4:3 or 16:9 for test patterns for the adjustment of monitors. Where the C CVS format is required only, the attractively priced C CVS Generator R&S®SFF can be used. The digital signal format to ITU-R 601 can optionally be implemented in parallel and serial form in both generators.

Both generators allow complex signal variations via menus:

AMPLITUDE

- ◆ C CVS, CVS, chroma, sync, burst, setup and YC_BC_R can be varied continuously
- ◆ The RGB channels can be switched off individually; a sync pulse can be added to each of these components



The different setting menus can be called up at a keystroke

PHASE/TIME

- ◆ Setting of SC/H phase
- ◆ The synchronized mode enables the user to select the timing of the generator signal with respect to the program signal as well as the phase of the generator color subcarrier relative to the program color subcarrier
- ◆ Variation of horizontal frequency by ±5%
- ◆ User-selectable color subcarrier frequency in range 100 Hz to 6 MHz
- ◆ Selection of burst duration, position and rise time as well as of sync duration and rise time

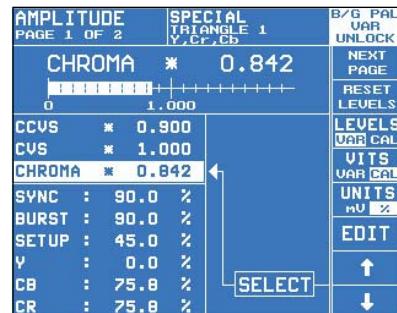
SIGNAL EDIT

- ◆ Definition of signals via front panel, and storage in built-in, battery-backed RAM or externally on memory card

A signal line is described as a list of signal elements using a simple language. All parameters of the signal elements can be varied separately by means of the rotary knob or the keyboard. The generator output signal reflects the variation of parameters. For instance, it is thus possible to change the amplitude of the luminance bar to test amplitude control circuits, white-level limiters or video analyzers over the whole range of the device under test. The frequencies of individual sinewave burst elements, phase, timing and rise times can also be varied easily and rapidly.

The full field (pattern) is defined similarly by listing line commands. This can be done using user-defined or factory-stored test lines.

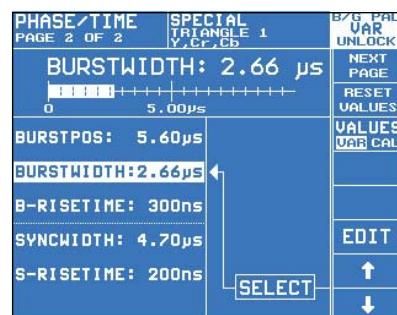
Another way of editing signals is by forming sequences of predefined patterns. Test signals made up of moving elements can thus be defined.



The large-size EL display and softkeys make complex signal variations, e.g. of amplitude, easy ...



... and enable time-related settings such as phase and reference clock ...



... or burst and sync pulse

SETUP

- ◆ Switchover between BG/PAL, M/NTSC, M/PAL and N/PAL standards
- ◆ User-programming of test-line coding and monitoring
- ◆ Teletext and data line insertion
- ◆ Dataline coder
- ◆ Superimposed hum (selectable frequency, amplitude and waveform)
- ◆ Superposition of external signal
- ◆ Entry of customer-specific texts as source identification or scrolling text
- ◆ Program monitoring + substitution pattern
- ◆ General device setups

STO/RCL

- ◆ Storage of device setups and signals in built-in, battery-backed RAM or externally on memory card
- ◆ Recall of device setups or signals from built-in RAM or memory card
- ◆ Copying from and to RAM and memory card

STATUS

- ◆ Indication of current device setup
- ◆ Four keys with definable functions for fast callup of frequently used functions

Use in digital TV studios

The optional digital video interface to ITU-R 601 makes the R&S®SAF and the R&S®SFF suitable for use in digital TV studios. In addition to the analog video signals, a parallel and two serial digital video signals are thus simultaneously available. The generators furthermore produce all test signals to ITU-R Rec. 801, a variety of common pathological test signals as well as shallow ramps with 10-bit resolution. The timing of the reference clock at the parallel digital output can be shifted relative to the video data. All amplitude variations (except sync and burst) also influence the data contents of the digital video signals.

Description

The generator section of the R&S®SAF and R&S®SFF TV generators is of digital design. A transputer – a high-speed RISC processor – calculates the three components Y , C_B and C_R of all test signals which in the CCVS + Component Generator R&S®SAF are applied to three D/A converters. An analog matrix converts the three components into the RGB format. Therefore, the RGB signals are always made available simultaneously with the $YC_B C_R$ components. The digital CCVS in the R&S®SAF and R&S®SFF is determined from the $YC_B C_R$ components in realtime with the aid of two LSI gate arrays.

The first array ensures accurate digital coupling of line and color subcarrier frequency, while the second array acts as a digital color subcarrier modulator. This always ensures strict compliance with the SC/H phase for the BG/PAL, M/NTSC, M/PAL and N/PAL standards.

For the S-VHS format, the Y component of the CCVS is digitally switched off. The resulting chroma signal together with the Y component of the $YC_B C_R$ signal yields the S-VHS format.

The test signals defined in accordance with ITU-R and FCC/NTSC as well as all other test signals including user-defined signals can be inserted into the blanking intervals of the internal generator signal or of any program signal.

Synchronization of the generator signal with the program signal takes account of the correct allocation of the 8(4)-field sequence in BG/PAL (M/NTSC). If the program signal is not to standard, it is thus always ensured that the generator signal complies with the standard.

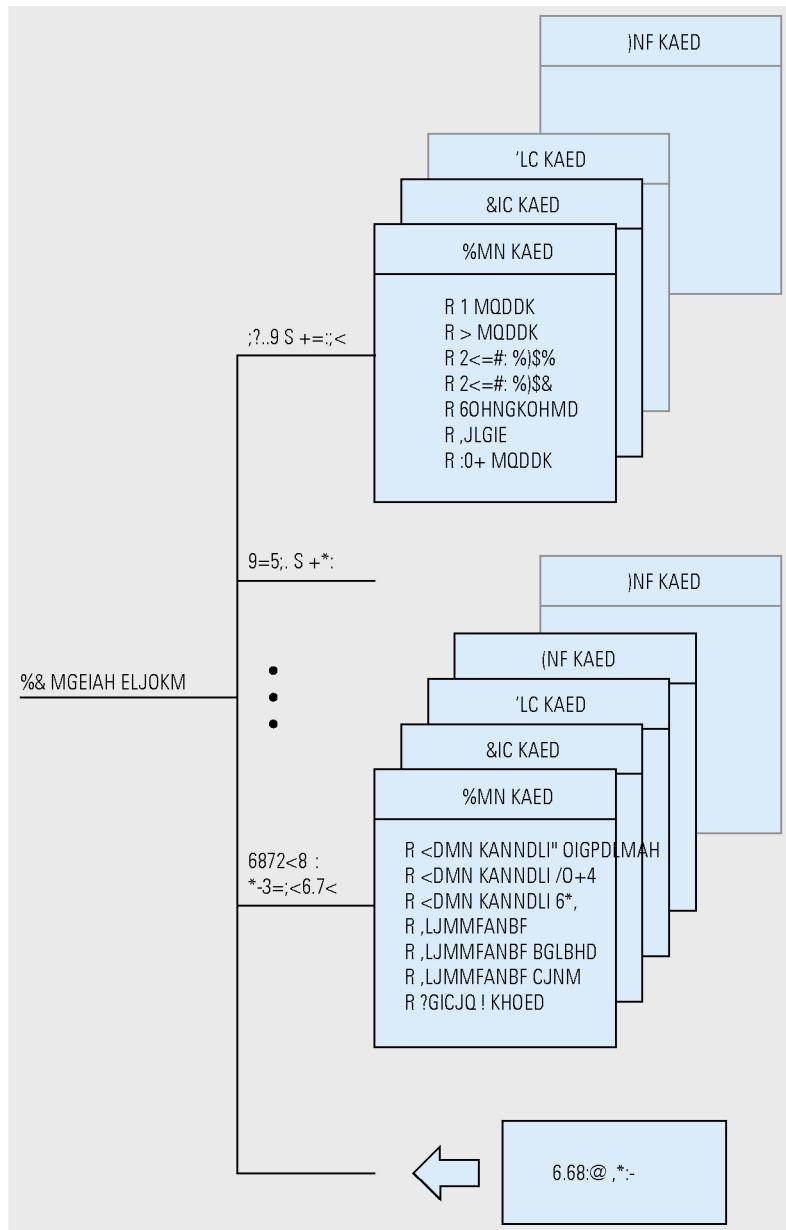
Twelve signal groups can be selected via the front-panel keys:

- ◆ ITS: All test signals to ITU-R, FCC or national standards
- ◆ APL: Average picture level: 3/4 lines monochrome, one selectable signal line; bounce
- ◆ SPECIAL: Split level, coring, sin x/x, bowtie and many other special signals, optional PALplus test pattern
- ◆ SWEEP BURST: H and V sweep, multiburst, V sweep with adjustable marker, sinewave signal with selectable frequency (line-coupled phase)
- ◆ PULSE BAR: Squarewave and \cos^2 pulses
- ◆ LINEARITY: Sawtooth and staircase signals
- ◆ MONITOR ADJUSTMENT: Test patterns 4:3 and 16:9, color bars, pluge, crosshatch
- ◆ ZONE PLATE: Linear, circular and hyperbolic zone plates, variable zone plate signal with user-selectable coefficients $k_x, k_{x^2}, k_{xy}, k_y, k_{y^2}$; coefficients k_Φ, k_r, k_i user-adjustable for every zone plate



Twelve different signal groups can be called up via the front panel

- ◆ **ITU-R 601 (option):** Signals to ITU-R Rec. 801, pathological signals, digital shallow ramps
- ◆ **CARD SIGNALS:** All signals stored on plugged-in memory card
- ◆ **USER SIGNALS:** All signals stored in RAM
- ◆ **USER SET:** The last seven signals selected; this set can be "frozen" at any time



Rear view of the
R&S®SAF

Specifications

Inputs/outputs	BNC female connectors, 75 Ω		
Return loss	≥34 dB (up to 6 MHz)		
Sync output	2 V into 75 Ω		
SC (color subcarrier)	2 V (pp) into 75 Ω		
Bounce trigger (input)	TTL levels, Z_{in} approx. 10 kΩ, for external triggering of bounce function		
Bypass	0 V/5 V for controlling the bypass circuit in a junction panel, Z_{out} approx. 20 Ω		
EXT inputs	2 inputs for inserting external signals into test line range or superimposing an external signal on the generator signals		
Connector	BNC, 75 Ω		
Gain	0 dB ±0.1 dB		
Differential gain	≤0.3%		
Differential phase	≤0.3°		
Clamping modes	– gated clamping to back porch – clamping to negative signal peak (EXT2 only), – AC-coupled signal (EXT2 only)		
Superposition (EXT2 only)	– anywhere – in active picture range		
Amplitude adjustment	via front panel or IEC/IEEE bus; the signal components CCVS, CVS, chroma, sync pulse, burst, setup and the components Y, C _B , C _R in the range 0% to 140% ¹⁾ are variable		
Phase/time adjustment			
$H_{EXT} - H_{INT}$	±9 µs		
$SC_{EXT} - SC_{INT}$	0° to 360°		
SC/H phase	-180° to +180°		
Horizontal frequency	±5% (burst switched off from +1.5%)		
Color subcarrier frequency	100 Hz to 6 MHz		
Burst position, duration, rise time, sync duration, rise time	setting range of a parameter always depending on settings of other parameters		
Program path (Genlock)			
Input/output	BNC, 75 Ω		
Amplitude-frequency response	±0.1 dB (up to 6 MHz)		
Group-delay error	≤5 ns (up to 5.5 MHz)		
Differential gain	≤0.2%		
Differential phase	≤0.2°		
S/N ratio (rms, weighted, 0.2 MHz to 5 MHz)	≥78 dB		
Test signal insertion			
Level	same as generator signal – CAL (normal mode) – setting of CVS up to $V_{pp} = 1.2$ V, for testing automatic gain control circuits, video analyzers, etc		
Insertion range	BG/PAL, N/PAL	M/NTSC	M/PAL
in 1st field (lines)	6 to 22	10 to 22	10 to 22
in 2nd field (lines)	319 to 335	10 to 21	273 to 284

Teletext signals	5 pages and teletext meas. line	eye test pattern and teletext meas. line
Amplitude V_{pp}	462 mV ±5 mV	500 mV ±5 mV
Eye height	≥96%	≥96%
Clock	6.9375 MHz	5.72727 MHz
Data lines	4 sequences programmable via front panel and IEC/IEEE bus	
Amplitude V_{pp}	500 mV ±5 mV	
Coding	biphase coding	
Clock	5 MHz	
Remote-control interface	to IEC 625-2 (IEEE 488), for controlling all generator functions	

CCVS

Level tolerances		
Standard	BG/PAL, N/PAL	M/NTSC, M/PAL
Nominal luminance level (cal.)	700 mV ±4 mV	714 mV ±4 mV
Nominal chrominance level (cal.)	700 mV ±7 mV	714 mV ±7 mV
Departure		
at nominal 500 mV to 700 mV	±1%	±1%
at nominal <500 mV	±5 mV	±5 mV
Squarewave pulses, staircase and sawtooth signals	nominal ±4 mV	nominal ±4 mV
2T pulse	nominal ±5 mV	nominal ±5 mV
10T and 20T pulses	nominal ±7 mV	nominal ±7 mV
12.5T pulses	—	nominal ±7 mV
Amplitude-frequency response		
Multipulse, multiburst, sweep signals up to 5.5 MHz	±0.1 dB	
5.5 MHz to 6 MHz	±0.15 dB	
Group delay		
10T and 20T pulses (modulated with frequencies ≤5 MHz)	≤5 ns	
Rise times (10% to 90%) and half-amplitude duration (also for YC _B C _R signals)		
Sync rise time	200 ns ±5 ns (PAL, 625 lines) 140 ns ±5 ns (NTSC, 525 lines)	
Luminance		
Rise times	125 ns to 2000 ns	
Tolerances	125 ns to 249 ns ±5 ns 250 ns to 999 ns ±10 ns 1000 ns to 2000 ns ±30 ns	
Chrominance		
Rise times	150 ns to 2000 ns	
Tolerances	150 ns to 299 ns ±5 ns 300 ns to 999 ns ±10 ns 1000 ns to 2000 ns ±30 ns	

¹⁾ The CCVS must not exceed 1.6 V (pp).

Line-time nonlinearity	$\leq 0.8\%$	
5-step staircase		
Chrominance phase		
Phase between R-Y and B-Y axes	$90^\circ \pm 1^\circ$	
Maximum departure of chrominance phase from nominal	$\pm 2^\circ$	
S/N ratio		
rms, weighted, 0.2 MHz to 5 MHz		
Measured on all-black picture	$\geq 78 \text{ dB}$	
Measured on sawtooth signal	$\geq 70 \text{ dB}$	
Sync frame	PAL	NTSC
	sync frame and burst phase to ITU-R Rec. 624-3	coupled with stable SC/H phase (to RS-170 A)
SC/H phase (calibrated)	$0^\circ \pm 5^\circ$	$0^\circ \pm 5^\circ$
V component	can be disabled for special measurements	
The tolerances in S-VHS format correspond to those of the CCVS.		

Component signals

YC_BC_R (for 525/625 lines, not for the R&S®SFF)	Y signal	C_B, C_R signal
Squarewave, staircase signals	nominal $\pm 4 \text{ mV}$	nominal $\pm 7 \text{ mV}$
Sawtooth signals	nominal $\pm 7 \text{ mV}$	nominal $\pm 7 \text{ mV}$
2T to 20T pulses	nominal $\pm 7 \text{ mV}$	—
3T to 20T pulses	—	nominal $\pm 7 \text{ mV}$
Sweep, multiburst signals		
0 Hz to 5.5 MHz	nominal $\pm 7 \text{ mV}$	nominal $\pm 7 \text{ mV}$
5.5 MHz to 6 MHz	nominal $\pm 10 \text{ mV}$	nominal $\pm 10 \text{ mV}$
RGB		
Each component can be disabled separately; the rise times are determined by those of the YC _B C _R signals.		
Amplitude error	same as YC _B C _R signal components	
Matrixing error	$\pm 1\%$	
Matrixing frequency response	$\pm 0.2 \text{ dB}$ (up to 6 MHz)	
Sync pulse (can be added to or removed from each component)	300 mV $\pm 7 \text{ mV}$	
Option ITU-R 601		
Standards	625 lines/50 Hz, 525 lines/60 Hz	
Systems	ITU-R Rec. 601/656 (4:2:2) SMPTE 125M/259M	
Signals	<ul style="list-style-type: none"> – to ITU-R Rec. 801 with 10-bit resolution – pathological signals for testing the serial digital interface with 10-bit resolution – digital shallow ramps with 10-bit resolution – all other R&S®SAF/R&S®SFF signals with 9-bit resolution; the 10th bit can be switched to 0, 1 or to alternating 0/1 operation for each Y, C_B and C_R component 	

Outputs	
1 parallel output	27 Msample/s
Amplitude	ECL level
Rise/fall time (20%/80%)	<5 ns
Clock pulse width	18.5 ns ± 3 ns
Clock/data delay	18.5 ns ± 3 ns
Clock/data setting range	± 10 ns
Connector	25-contact D-Sub (ISO 2110)
2 serial outputs	270 Mbit/s (D1 format)
Amplitude	800 mV (V_{pp}) $\pm 10\%$ into 75Ω
Rise/fall time (20%/80%)	0.75 ns to 1.5 ns
Output impedance	75Ω
Return loss	$\geq 15 \text{ dB}$ from 10 MHz to 270 MHz
Connector	BNC

General data

Operating temperature range	+5 °C to +45 °C
Storage temperature range	-40 °C to +70 °C
Mechanical resistance	
Sinusoidal vibration	5 Hz to 150 Hz, max. 2 g at 55 Hz, 0.5 g from 55 Hz to 150 Hz, to EN 60068-2-6, IEC 1010-1, MIL-T-28800D class 5
Random vibration	10 Hz to 300 Hz, 1.2 g (rms)
Shock	40 g shock spectrum, to MIL-STD-810C and MIL-T-28800D classes 3 and 5
Climatic resistance	+25 °C/+40 °C cyclic at 95% rel. humidity, to EN 60068-2-30
Electromagnetic compatibility	to EMC directive of EU (89/336/EEC) and German EMC law
Electrical safety	to EN 61010-1
Power supply	100 V/120 V/230 V/240 V +10%/-15%, 47 Hz to 63 Hz, 100 VA (R&S®SAF), 80 VA (R&S®SFF)
Dimensions (W × H × D)	435 mm × 147 mm × 460 mm
Weight	
R&S®SAF	16.5 kg
R&S®SFF	15.5 kg

Ordering information

Designation	Type	Order No.
CCVS + Component Generator	R&S®SAF	2007.1005.02
CCVS Generator	R&S®SFF	2007.1057.02
Options		
Digital Video Interface	R&S®SAF-Z1 R&S®SFF-Z1	2007.1063.02 2007.1063.03
PALplus Test Pattern	R&S®SAF-B20	2007.1011.02
Accessories supplied		
power cable, fuses		
Recommended extras		
Memory Card 32 Kbyte	R&S®ZZM-32	2005.4394.02
Memory Card 512 Kbyte	R&S®ZZM-512	2005.4388.02
Service Kit (containing adapter boards, adapter cable and service manual)	R&S®SAF-Z R&S®SFF-Z	2007.1111.00 2007.1105.00
Handles and screws		0396.5153.00